

Kolloquiumsreihe

»Neue IC-Design-Techniken« (5)

Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft - Gesellschaft-GFWW-e.V. ¹⁾

Programm

»Moderne Testmethoden für Integrierte Schaltungen«

Prof. Dr. Walter Anheier
Universität Bremen
26. Oktober 2004

»Analoge Korrektur OPV-bedingter Fehler in SC-Schaltungen«

Dipl.-Ing. Reinhard Kindt
IMMS, Erfurt
14. Februar 2005

»Built-In Self-Test für Mixed-Signal-Schaltungen«

Prof. Dr. Hans-Joachim Jentschel
Technische Universität Dresden
21. Februar 2005

»Verbesserte Zuverlässigkeit von Mixed-Signal-ICs durch stromdichtegerechte Layout-Optimierung«

Prof. Dr. Jens Lienig
Technische Universität Dresden
21. März 2005

»Wireless Sensor Network Design«

Prof. Dr. Bernd Junghans
ZMDAG Dresden
30. März 2005

¹⁾ ab 2002 in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Jörg-Uwe Raschke